

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-241048

(43)Date of publication of application : 17.09.1996

(51)Int.Cl. G09F 9/30  
H05B 33/02

(21)Application number : 07-323196

(71)Applicant : EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing : 12.12.1995

(72)Inventor : TANG CHING WAN  
HSEIH BIAY CHENG

(30)Priority

Priority number : 94 355786 Priority date : 14.12.1994 Priority country : US

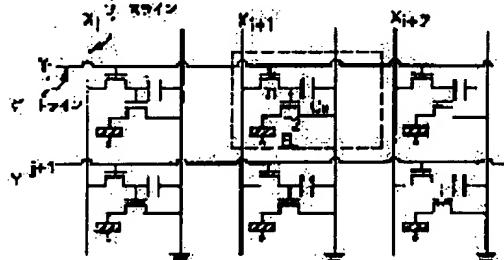
---

## (54) ELECTROLUMINESCENCE DEVICE HAVING ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE LAYER

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a 4-terminal thin film transistor electroluminescence device using an organic material as an electroluminescence medium.

SOLUTION: This device comprises two thin film transistors T1, T2, a capacitor Cs and an overlay passivation layer having an opening with an edge with a taper on which an organic electroluminescence layer EL is disposed. It is a cathode layer that is overlaid on the organic electroluminescence material, preferably a continuous layer made by a material with a low work function.



---

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-241048

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

(51)Int.Cl.  
G 09 F 9/30  
H 05 B 33/02

識別記号  
3 6 5  
序内登録番号  
7428-5H

P I  
G 09 F 9/30  
H 05 B 33/02

技術表示箇所  
3 6 5 C

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平7-323196

(22)出願日 平成7年(1995)12月12日

(31)優先権主張番号 3 5 5 7 8 6

(32)優先日 1994年12月14日

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 590000846  
イーストマン コダック カンパニー  
アメリカ合衆国 ニューヨーク14650, ロ  
ヂエスター, ステイト ストリート343

(72)発明者 チン ワン タン  
アメリカ合衆国 ニューヨーク 14825  
ロヂエスター パーク・レーン 178

(72)発明者 ピエイ チエン セイ  
アメリカ合衆国 ニューヨーク 14834  
ピッツフォード サドルブルック・ロード  
11

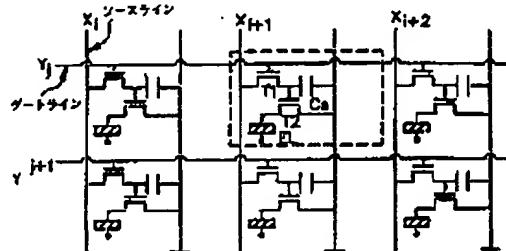
(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦 (外1名)

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス層を有するエレクトロルミネセンスデバイス

(57)【要約】

【課題】 エレクトロルミネセンス媒体として有機材料を用いる4端子薄膜トランジスタエレクトロルミネセンスデバイスを提供する。

【解決手段】 そのデバイスは2つの薄膜トランジスタとコンデンサとその上有機エレクトロルミネセンス層が配置されるテーパを有する端を有する端口を有するオーバーレイバシベーション層とからなる。有機エレクトロルミネセンス材料をオーバーレイするのは陰極層であり、これは好ましくは低い仕事間数の材料から作られる連続層である。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) 上面及び底面を有する基板と；  
 b) 該基板の上面に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり、該ゲート電極はゲートバスの一部分からなる第一の薄膜トランジスタと；  
 c) 該基板の上面に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり、該ゲート電極は該第一の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続される第二の薄膜トランジスタと；  
 d) 該基板の上面に配置され、上部及び底部電極からなるコンデンサと；  
 e) 該第二の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続される表示陽極層と；  
 f) 該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサとをオーバーレイし、該陽極層に開口を有し、底端が該陽極層に上端より更に延在するように該開口でテープを付けられた端を更に有する誘電バシベーション層と；  
 g) 該陽極層の上面に直接配置され、該バシベーション層により該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサから絶縁される有機エレクトロルミネセンス層と；  
 h) 該有機エレクトロルミネセンス層の上面に直接配置される陰極層と；からなるエレクトロルミネセンスデバイス。

【請求項2】 該第一の薄膜トランジスタのソース電極に電気的に接続されたソースバスと、該コンデンサに電気的に接続され、該ソースバスに平行に位置する接地バスとを更に含む請求項1記載のエレクトロルミネセンスデバイス。

【請求項3】 該陰極は4 eV以下の仕事間数を有する金属からなる請求項2記載のエレクトロルミネセンスデバイス。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】 関連する出願の相互参照

Tang等によるアメリカ国特許出願08/355742「TFT-EL Display Panel Using Organic Electroluminescent Media」及びTang等によるアメリカ国特許出願08/355940「A Method of Fabricating a TFT-EL Pixel」は両方とも同時に提出され、その記述をここに引用する。

## 【0002】

【発明の属する技術分野】 本発明は能動マトリックスアドレッシング要素としての薄膜トランジスタ(TFT)と放射媒体として有機エレクトロルミネセンス薄膜とを用いたエレクトロルミネセンスデバイス(例えば画素)に関する。

## 【0003】

【従来の技術】 フラットパネル表示器(FPD)技術の急速な発展は高品質大領域、フルカラー、高解像度表示器を可能にした。これらの表示器はラップトップコンピュータやポケットTVのような電子製品での新たな応用を可能にした。これらのFPD技術の中で液晶表示器(LCD)は市場での表示器の選択として出現した。それはまた他のFPD技術が比較される技術標準を設定した。LCDパネルの例は以下を含む：(1)ワークステーション用の14", 16-カラーLCDパネル(IBMと東芝、1989年)(K. Ichikawa, S. Suzuki, H. Matino, T. Aoki, T. Higuchi, Y. Oano等によるSID Digest, 226(1989)を参照)。(2)6"フルカラーLCD-TV(フィリップス、1987年)(M. J. Powell, J. A. Chapman, A. G. Knapp, I. D. French, J. R. Hughes, A. D. Pearson, M. Allison, M. J. Edwards, R. A. Ford, M. C. Hemmings, O. F. Hill, D. H. Nicholls, N. K. Wright等によるProceeding, International Display Conference, 63, 1987を参照)。(3)4"フルカラーLCD-TV(モデルLQ424A01)(model LQ424A01用のSharp Corporation Technical Literatureを参照)。(4)1メガ画素カラーTFT-LCD(ゼネラルエレクトリック)(D. E. Castleberry, G. E. PossinによるSID Digest, 232(1988)を参照)。特許及び出版物を含む全ての参考文献は以下で完全に再現されるようにここに引用する。

【0004】 これらのLCDパネル内の共通の特徴は駆動アドレッシング方式で薄膜トランジスタ(TFT)の使用であり、これは直接アドレッシング(S. MorozumiによるAdvances in Electronics and Electron Physics, P. W. Hawkes編集, Vol. 77, Academic Press 1990を参照)の制限を緩和する。LCD技術の成功は大領域TFT(主にアモルファスシリコンTFT)の製造の急速な進歩によることが大部分である。TFTスイッチング特性と電子光学LCD表示要素との間のはほとんど理想的な適合はまたキーとしての役割を果たす。

【0005】 TFT-LCDパネルの主な欠点は明るいバックライトが必要なことである。これはTFT-LCDの透過係数が、特にカラーパネルで小さいためである。典型的には透過係数は約2-3パーセントである

(S. MorozumiによるAdvances in

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) 上面及び底面を有する基板と；  
 b) 该基板の上面に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とかなりし、該ゲート電極はゲートバスの一部分からなる第一の薄膜トランジスタと；  
 c) 该基板の上面に配置され、ソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とかなりし、該ゲート電極は該第一の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続される第二の薄膜トランジスタと；  
 d) 该基板の上面に配置され、上部及び底部電極からなるコンデンサと；  
 e) 該第二の薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続される表示陽極層と；  
 f) 該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサとをオーバーレイし、該陽極層上に開口を有し、底端が該陽極層上に上述より更に延在するように該開口でテーパを付けられた端を更に有する誘電バシ/ベーション層と；  
 g) 該陽極層の上面に直接配置され、該バシ/ベーション層により該第一及び第二の薄膜トランジスタと該コンデンサから絶縁される有機エレクトロルミネセンス層と；  
 h) 該有機エレクトロルミネセンス層の上面に直接配置される陰極層と；からなるエレクトロルミネセンスデバイス。

【請求項2】 該第一の薄膜トランジスタのソース電極に電気的に接続されたソースバスと、該コンデンサに電気的に接続され、該ソースバスに平行に位置する接地バスとを更に含む請求項1記載のエレクトロルミネセンスデバイス。

【請求項3】 該陰極は4 eV以下の仕事間数を有する金属からなる請求項2記載のエレクトロルミネセンスデバイス。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】 関連する出願の相互参照

Tang等によるアメリカ特許出願O8/355742「TFT-EL Display Panel Using Organic Electroluminescent Media」及びTang等によるアメリカ特許出願O8/355940「A Method of Fabricating a TFT-EL Pixel」は両方とも同時に出願され、その記述をここに引用する。

## 【0002】

【発明の属する技術分野】 本発明は能動マトリックスアドレッシング要素としての薄膜トランジスタ(TFT)と放射媒体として有機エレクトロルミネセンス薄膜とを用いたエレクトロルミネセンスデバイス(例えば固素)に関する。

## 【0003】

【従来の技術】 フラットパネル表示器(FPD)技術の急速な発展は高品質大領域、フルカラー、高解像度表示器を可能にした。これらの表示器はラップトップコンピュータやポケットTVのような電子製品での新たな応用を可能にした。これらのFPD技術の中で液晶表示器(LCD)は市場での表示器の選択として出現した。それはまた他のFPD技術が比較される技術標準を設定した。LCDパネルの例は以下を含む：(1)ワークステーション用の14", 16-カラーLCDパネル(IBMと東芝、1989年)(K. Ichikawa, S. Suzuki, H. Matino, T. Aoki, T. Higuchi, Y. Oano等によるSID Digest, 226(1989)を参照)。(2)6"フルカラーLCD-TV(フィリップス、1987年)(M. J. Powell, J. A. Chapman, A. G. Knapp, I. D. French, J. R. Hughes, A. D. Pearson, M. Allinson, M. J. Edwards, R. A. Ford, M. C. Hemmings, O. F. Hill, D. H. Nicholls, N. K. Wright等によるProceeding, International Display Conference, 63, 1987を参照)。(3)4"フルカラーLCD-TV(モデルLQ424A01)(model LQ424A01用のSharp Corporation Technical Literatureを参照)。(4)1メガ画素カラーTFT-LCD(ゼネラルエレクトリック)(D. E. Castleberry, G. E. PossinによるSID Digest, 232(1988)を参照)。特許及び出版物を含む全ての参考文献は以下で完全に再現されるようにここに引用する。

【0004】 これらのLCDパネル内の共通の特徴は能動アドレッシング方式で薄膜トランジスタ(TFT)の使用であり、これは直接アドレッシング(S. MorozumiによるAdvances in Electronics and Electron Physics, P. W. Hawkes編集, Vol. 77, Academic Press 1990を参照)の制限を緩和する。LCD技術の成功は大領域TFT(主にアモルファスシリコンTFT)の製造の急速な進歩によることが大部分である。TFTスイッチ特性と電子光学LCD表示要素との間のはほとんど理想的な適合はまたキーとしての役割を果たす。

【0005】 TFT-LCDパネルの主な欠点は明るいバックライトが必要なことである。これはTFT-LCDの透過係数が、特にカラーパネルで小さいためである。典型的には透過係数は約2-3パーセントである

(S. MorozumiによるAdvances in

**Electronics and Electron Physics.** P. W. Hawkes編集, Vol. 77, Academic Press 1990を参照)。バックライト付きのTFT-LCDパネルに対する電力消費はかなりのものであり、バッテリー作動を必要とする携帯型表示器の応用に対して逆行するように影響する。

【0006】バックライトの必要性はまたフラットパネルの小型化を損なう。例えばパネルの深さはバックライトユニットを収納するために増加されなければならない。典型的な管状の冷陰極ランプを用いると、付加的な深さは約3/4から1インチである。バックライトはまたFPDに余計な重さを加える。上記の制限に対する理想的な解決はバックライトの必要を除去する低電力放射表示器である。特に駆動的な候補は薄膜トランジスタエレクトロルミネセンス(TFT-EL)表示器である。TFT-EL表示器ではそれぞれの画素は光を放射するようアドレスされ、補助のバックライトは必要でない。TFT-EL方式はFischerにより1971年に提案された(A. G. FischerによるIEEE Trans. Electron Devices, 802(1971)を参照)。Fischerの方式の粉末化されたZnSはEL媒体として用いられている。

【0007】1975年に成功したプロトタイプのTFT-ELパネル(6")はZnSをEL要素として、CdSeをTFT材料として用いるBrody等により作られたと報告された(T. P. Brody, F. C. Luo, A. P. Szepesi, D. H. Davies等によるIEEE Trans. Electron Devices, 22, 739(1975)を参照)。ZnS-ELが百ボルト以上の高駆動電圧を必要とするのでスイッチングCdSe-TFT要素はそのような高電圧振動を扱うよう設計されねばならない。それで高電圧TFTの信頼性は疑わしくなった。究極的にはZnSに基づくTFT-ELはTFT-LCDとの競争に成功しなかった。TFT-EL技術を記載するアメリカ国特許は以下の通りである: 第3807037号、第3885196号、第3913090号、第4006383号、第4042854号、第4523189号、第4602192号。

【0008】近年有機EL材料はデバイス化されてきた。これらの材料はそれ自体をTFT-ELデバイス内の表示媒体に対する候補として示唆する(C. W. Tang, S. A. Van SlykeによるAppl. Phys. Lett., 51, 913(1987)及びC. W. Tang, S. A. Van Slyke, C. H. ChenによるJ. Appl. Phys., 65, 3610(1989)を参照)。有機EL媒体は2つの重要な利点を有する: それらはより高い効率を有する; それらは低い電圧要求を有する。後者の特性は他の薄膜放射デ

バイスと異なる。ELが有機材料であるTFT-ELデバイスの開示は以下のようにある: アメリカ国特許第5,073,446号、第5,047,687号、第5,059,861号; 第5,294,870号、第5,151,629号、第5,276,380号、第5,061,569号、第4,720,432号、第4,539,507号、第5,150,006号、第4,950,950号、第4,356,429号。

【0009】TFTに対してそれを理想的にする有機EL材料の特定の特性は以下のように要約される:

1) 低電圧駆動。典型的には有機ELセルは光出力レベルとセルインピーダンスに依存して4から10ボルトの範囲の電圧を要する。約20fLの輝度を作るために要求される電圧は約5ボルトである。この低電圧は高電圧TFTに対する要求が除去される故にTFT-ELパネルに対して非常に駆動的である。更にまた有機ELセルはDC又はACにより駆動されうる。結果として駆動回路はより複雑でなく、より高価でない。

2) 高効率。有機ELセルの発光効率はワット当たり4ルーメンの高さである。20fLの輝度を作るためにELセルを駆動する電流密度は約1mA/cm<sup>2</sup>である。100%デューティの駆動を仮定すると400cm<sup>2</sup>のフルページパネルを駆動するために必要な電力は約2.0ワットにすぎない。電力要求はフラットパネル表示器の携帯性基準に確かに合致する。

3) 低温度での製造。有機ELデバイスは低温( $< 300$ 度C)プロセスを要求する無線放射デバイスに比べて顯著な利点である。有機ELデバイスを作るために要求される高温プロセスはTFTとは対立しない。

【0010】有機ELパネルに対する最も簡単な駆動は2組の直交する電極(行と列)間にサンドイッチされた有機表示媒体を有することである。この2端子方式ではEL素子は表示器とスイッチング機能の両方を提供する。有機EL素子のダイオードのような非線形電流-電圧特性は原理的にはアドレッシングのこのモードで高い度合いの多重化を許容する。しかしながら有機ELに関する2端子方式の有用性を制限する大きな要因が幾つかある:

40) 1) メモリの欠如。有機ELの立ち上がり、立ち下がり時間は非常に速く、マイクロ秒のオーダーであり、それは真性(intrinsic)メモリを有さない。斯くて直接アドレッシング方法を用いて、選択された列のEL素子はパネル内のスキャン列の数に比例する時間の輝度を生ずるよう駆動されなければならない。パネルの大きさに依存してこの瞬間の輝度は過度するのが困難である。例えば1/80秒のフレームレートで動作する1000スキャン列のパネルを考えてみる。列当たりの許容される休止時間は1.7μsである。例えば20F1の時間平均された輝度を得るために列休止時間中の

時間緯度は千倍高くなればならず、すなわち2000 OF 1であり、これは約 $1\text{A}/\text{cm}^2$  の高電流密度と約15-20ボルトの電圧で有機ELセルを動作することによってのみ得られる極端な輝度である。このような極端な駆動条件の下でのセル動作の長期間の信頼性は疑わしい。

2) 均一性。EL素子により要求される電流は行と列のバスを介して供給される。瞬時の高電流故にこれらのバスに沿ったIR降位の陽下はEL駆動電圧と比較して解消ではない。ELの輝度-電圧特性は非線形である故に、バスに沿った電位の変化は不均一な光出力を生ずる。

【0011】 $200\mu\text{m} \times 200\mu\text{m}$ の画素ピッチを有し、0.5の動作/実効領域比の1000行と1000列を有するパネルを考える。列電極が10オーム/平方シート( $\Omega/\square$ )の抵抗のインジウム錫酸化物(ITO)であると仮定すると全体のITOバスラインの抵抗は少なくとも10000オームである。 $800\mu\text{A}/(2\text{A}/\text{cm}^2)$ の瞬間画素電流に対するこのバスラインに沿ったIR降下は8ボルト以上である。一定の電流源が駆動方式内に設けられることなしにITOバスに沿ったそのような大きな電位降下はパネル内で許容できない不均一な光放射を引き起す。どのような場合でもバス内の抵抗電力損失は無駄である。類似の解析は休止時間中に画素の行全体へ運ばれた全電流、即ち1000列のパネルに対して0.8Aを搬送する付加的な負荷を有する行電極バスに対してなされうる。シート抵抗が約0.028オーム/平方の $1\mu\text{m}$ 厚さのアルミニウムバスの様を仮定すると得られたIR降下は約1.1ボルトであり、これはまた許容され得ない。

3) 電極パターン化。陽極-インジウム錫酸化物の直交電極の一つの組は従来技術のフォトリソグラフィの方法でパターン化されうる。しかしながら電極の他の組のパターン化は特に有機ELに対して大きな困難が現れる。陽極は4eVより小さい仕事関数を有する金属で作られねばならず、好ましくは銀又はアルミニウムのような他の金属と合金されたマグネシウムである(Tang等によるアメリカ国特許第4,885,432号を参照)。有機層の上面に堆積されたマグネシウムに基づいた合金の陽極はフォトレジストを含むどのような従来技術の手段によても容易にはパターン化され得ない。ELセル上に有機溶剤からフォトレジストを適用するプロセスはマグネシウムに基づく合金層の下の溶解する有機層に有害に影響する。これは基板から有機層の屈曲剥離を引き起す。

【0012】他の困難は温度に対する陽極の極度の敏感さである。フォトレジストがELセルの有機層を搅乱することなくうまく適用され、腐食されたとしても、酸性溶液中のマグネシウムに基づく合金の陽極をエッティングするプロセスは陽極を酸化し、黒い点を作りやすい。

## 【0013】

【発明が解決しようとする課題】本発明は有機材料がEL媒体として用いられる能動マトリックス4階子TFT-ELデバイスを提供する。

## 【0014】

【課題を解決するための手段】そのデバイスは基板上に配置された2つのTFTと記憶コンデンサと光放射有機ELパットとからなる。ELパットは第二のTFTのドレインに電気的に接続される。第一のTFTは第二のTFTのゲート電極に電気的に接続され、これは次にコンデンサに電気的に接続され、それにより駆動信号に続いて第二のTFTが信号側でELパットに対して一定に近い電流を供給することを可能にする。本発明のTFT-ELデバイスは典型的にはフラットパネル表示器内で形成される画素であり、好ましくはEL陽極が画素全てを構成する連続した層である。

【0015】本発明のTFT-有機ELデバイスは以下に示すような他段階プロセスで形成される：第一の薄膜トランジスタ(TFT1)は基板の上面に配置される。TFT1はソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなり；ゲート電極はゲートバスの部分からなる。TFT1のソース電極は電気的にソースバスと接続される。

【0016】第二の薄膜トランジスタ(TFT2)はまた基板の上面に配置され、TFT2はまたソース電極とドレイン電極とゲート誘電体とゲート電極とからなる。TFT2のゲート電極は第一の薄膜トランジスタのドレイン電極と電気的に接続される。記憶コンデンサはまた基板の上面に配置される。動作中にこのコンデンサはTFT1を介して駆動信号ソースから充電され、休止時間中にTFT2のゲート電極に一定に近い電位を供給するために放電する。

【0017】陽極層はTFT2のドレイン電極に電気的に接続される。基板を通して光が放射される典型的な応用では表示層はインジウム錫酸化物のような透明な材料である。誘電バシベーション層は少なくともTFT1のソース上に、好ましくはデバイスの表面全体上面に堆積される。誘電バシベーション層は表示アノード上に開口を設けるためにエッチングされる。

【0018】有機エレクトロルミネセンス層はアノード層の上面に直接配置される。統合してカソード層は有機エレクトロルミネセンス層の上面に直接堆積される。好ましい実施例では本発明のTFT-ELデバイスは低温(即ち600度C以下)結晶化及びアニーリング段階、水素バシベーション、及び従来技術のパターン技術と結合されて低圧及びプラズマ増強化学蒸着を用いる方法により作られる。

【0019】薄膜トランジスタは好ましくは以下の多段階プロセスにより同時に形成される：多結晶シリコンアーランド内にパターン化されたシリコンを堆積し；二段

化シリコンゲート電極を化学蒸着し、イオンインプラントの後でソース、ドレイン、ゲート電極はエッチングトランジスタ上に形成されるよう自己整列されたゲート電極を形成するためにパターン化される他の多結晶シリコン層を堆積する。

【0020】多結晶シリコン及び二酸化シリコンからなる薄膜トランジスタを有する回路の構成はデバイス性能、安定性、再現性、他のTFT上でのプロセス効率の向上をもたらす。比較するとCdSe及びアモルファスシリコンからなるTFTは低電動度と閾値ドリフトの影響を被る。

#### 【0021】

【発明の実施の形態】図1は駆動マトリックス4端子TFT-EELデバイスの概略図を示す。各回路の素子は2つのTFTと記憶コンデンサとEEL素子とを含む。4端子方式の主な特徴はEEL駆動信号からのアドレッシング信号を分離する能力である。EEL素子は論理TFT(T1)を介して選択され、EEL素子に対する駆動電力は電力TFT(T2)により制御される。記憶コンデンサはそれがいったん選択されたアドレスされたEEL素子に駆動電力を留めることを可能にする。斯くして回路はEEL素子がアドレッシングに対して割り当てられた時間を無視して100%に近いデュティサイクルで動作することを許容する。

【0022】本発明のエレクトロルミネセンスデバイスの構造は図2、3に示される。このデバイスの基板は絶縁及び好ましくは水晶又は低温度ガラスのような透明材料である。本明細書で用いられる透明という用語は表示デバイスで実際的な使用に対して充分な光を透過する部品を意味する。例えは所望の光波長範囲で50%以上の光を透過する部品は透明と考えられる。低温度ガラスという用語は約600度C以上の温度で融解又は歪むガラスをいう。

【0023】図2に示されるTFT-EELデバイスではTFT1はソースバス(列電極)をデータラインとして及びゲートバス(行電極)をデータラインとして有する誘電トランジスタである。TFT2はEEL素子と直列のEEL電力トランジスタである。記憶コンデンサはTFT1と直列である。EEL素子の陽極はTFT2のドレインに接続される。

【0024】図2のTFT-EELの構成は図3から9の断面図に示される。図3から8に示される断面図は図2の線A-A'に沿ったものである。図9に示される断面図は図2の線B-B'に沿ったものである。第一のプロセス段階でポリシリコン層は透明で絶縁性の基板にわたり堆積され、ポリシリコン層はフォトリソグラフィによりアイランドにパターン化される(図4を参照)。基板は水晶のような結晶材料であるが、好ましくは低温度ガラスのようなより高価でない材料である。ガラス基板が用いられるときにはTFT-EELの製造全体がガラスの

溶融又は歪みを回避し、能動領域内にドーパントの外側拡散(out-diffusion)を回避するために低プロセス温度で実施される。斯くしてガラス基板に対して全ての製造段階は1000°C以下、好ましくは600°C以下でなされなければならない。

【0025】次に絶縁ゲート材料42がポリシリコンアイランド上及び絶縁基板の表面にわたり堆積される。絶縁材料は好ましくはプラズマ強化CVD(PECVD)又は低圧CVD(LPCVD)のような化学蒸着(CVD)により堆積される二酸化シリコンである。好ましくはゲート酸化物絶縁層は約1000オングストロームの厚さである。

【0026】次の段階でシリコン44の層はゲート絶縁層上に堆積され、イオンインプラント後にソースとドレイン領域はポリシリコン領域内に形成されるようにポリシリコンアイランド上にフォトリソグラフィによりパターン化される。ゲート電極材料は好ましくはアモルファスシリコンから形成されたポリシリコンである。イオンインプラントは好ましくは酸素であるN型ドーパントで導電化される。ポリシリコンゲート電極はまたコンデンサーの底部電極として供される(図9を参照)。本発明の好ましい実施例では薄膜トランジスタは二重(double)ゲート構造を用いていない。斯くして製造はより複雑でなく、より高価でない。ゲートバス46は絶縁層上で適用され、パターン化される。ゲートバスは好ましくは珪素化タンクスチタン(WSi<sub>2</sub>)のような金属珪素化物である。

【0027】次の段階では好ましくは二酸化シリコンである絶縁層はデバイスの表面全体にわたり適用される。接触孔54、56は第二の絶縁層内で切削され(図5を参照)、電極材料は薄膜トランジスタと接点を形成するよう適用される(図6、7を参照)。TFT2のソース領域に付けられた電極材料62はコンデンサの上面電極をまた形成する(図9を参照)。ソースバス及び接地バスはまた第二の絶縁層上に形成される(図2を参照)。透明電極材料72はTFT2のドレイン領域と接触し、好ましくはITOであり、これは有機エレクトロルミネセンス材料に対して陽極として設けられる。

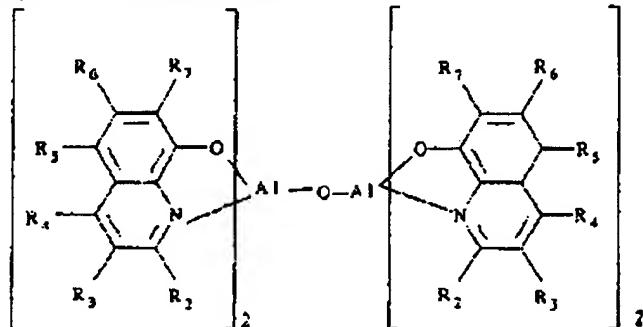
【0028】次の段階では好ましくは二酸化シリコンである絶縁材料のバシベーション層74はデバイスの表面上に堆積される。バシベーション層はテーパ化された邊76を離れたITOからエッチングされ、これは統一して適用される有機エレクトロルミネセンス層の接着を改善するよう供される。テーパ付端は信頼しうるデバイスを製造するために必要である。何故ならば本発明は典型的には150から200nmの厚さの比較的薄い有機EEL層を用いているからである。バシベーション層は典型的には約0.5から約1ミクロン厚である。斯くしてバシベーション層の端が陽極層に関して垂直又は親角を形成する場合には欠陥が有機EEL層内の不連続により発生し

9

やすい。欠陥を防止するためにバシベーション層はテープ付端を有さねばならない。好ましくはバシベーション層は陽極層に関して10度から30度の角度でテープを付けられる。

【0029】有機エレクトロルミネセンス層82はバシベーション層上及びEL陽極層上に堆積される。本発明の有機ELでの材料は、その開示は参考として引用される(Scozza favaのEPA 349, 265 (1990); Tangのアメリカ特許第4, 356, 429号; Van Slyke等のアメリカ特許第4, 5 10 39, 507号; Van Slyke等のアメリカ特許第4, 720, 432; Tang等のアメリカ特許第4, 769, 292号; Tang等のアメリカ特許第4, 8 85, 211号; Perry等のアメリカ特許第4, 9 50, 950; Littman等のアメリカ特許第5, 059, 861号; Van Slykeのアメリカ特許第5, 047, 687号; Scozza fava等のアメリカ特許第5, 073, 446号; Van Slyke等のアメリカ特許第5, 059, 862号; Van Slyke等のアメリカ特許第5, 061, 617号; Van Slykeのアメリカ特許第5, 151, 629号; Tang等のアメリカ特許第5, 294, 869号; Tang等のアメリカ特許第5, 294, 870号)のような従来技術の有機ELデバイスの形を取りうる。EL層は陽極と接触する有機ホール注入及び移動層と、有機ホール注入及び移動層と接合を形成する電子注入及び移動層とからなる。ホール注入及び移動層は単一の材料又は複数の材料から形成され、陽極及び、ホール注入層と電子注入及び移動層との間に介絶される連続的なホール移動層と接觸するホール注入層からなる。同様に電子注入及び移動層は単一材料又は複数の材料から形成され、陽極及び、電子注入層とホール注入及び移動層との間に介絶される連続的な電子移動層と接觸する電子注入層からなる。ホールと電子の両極台とルミネンスは電子注入及び移動層とホール注入及び移動層の接合に隣接する電子注入及び移動層内で発生する。有機EL層を形成する化合物は典型的には蒸着により堆積されるが、他の従来技術によりまた堆積されうる。

【0030】好ましい実施例ではホール注入層からなる\*

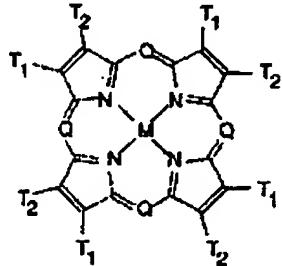


10

\*有機材料は以下のような一般的な式を有する：

【0031】

【化1】



【0032】ここで：

QはN又はC-R

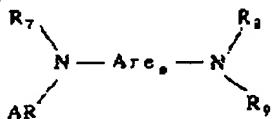
Mは金属、金属酸化物、又は金属ハロゲン化物

T1, T2は水素を表すか又はアルキル又はハロゲンのような置換基を含む不飽和六員環と共に満たす。好ましいアルキル部分は約1から6の炭素原子を含む一方でフェニルは好ましいアリル部分を構成する。

【0033】好ましい実施例ではホール移動層は芳香族第三アミンである。芳香族第三アミンの好ましいサブクラスは以下の式を有するテトラアリルジアミンを含む：

【0034】

【化2】

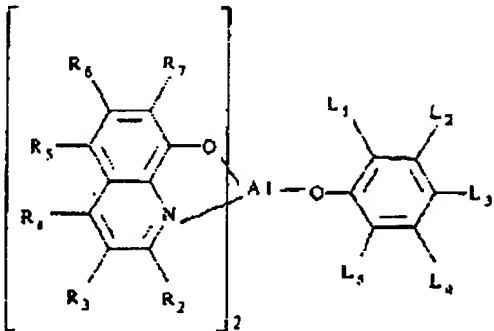


【0035】ここでA reはアリレン群であり、nは1から4の整数であり、Ar, R1, R2, R3, R4はそれぞれ選択されたアリル群である。好ましい実施例ではルミネンス、電子注入及び移動層は金属オキシノイド(oxygenated)化合物を含む。金属オキシノイド化合物の好ましい例は以下の一般的な式を有する：

【0036】

【化3】

【0037】ここでR<sub>1</sub> - R<sub>7</sub>は置き換え可能性を表す。他の好ましい実施例では金属オキシノイド化合物は以下の式を有する：

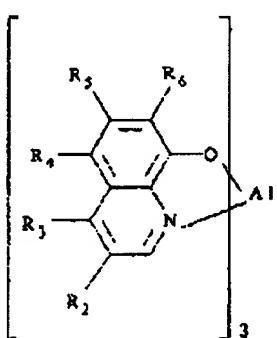


【0039】ここでR<sub>1</sub> - R<sub>7</sub>は上記で定義されたものであり、L<sub>1</sub> - L<sub>5</sub>は集中的に12又はより少ない炭素原子を含み、それぞれ別々に1から12の炭素原子の水素又は脱水化物群を表し、L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>は共に、又はL<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>は共に連続されたベンゾ環を形成しうる。他の※

\* 【0038】  
【化4】

\*好ましい実施例では金属オキシノイド化合物は以下の式を有する：

【0040】  
【化5】



【0041】ここでR<sub>1</sub> - R<sub>7</sub>は水素又は他の置き換え可能性を表す。上記例は単にエレクトロルミネセンス層内で用いられるある好ましい有機材料を表すのみである。それらは本発明の視野を制限することを意図するものではなく、これは一般に有機エレクトロルミネセンス層を指示するものである。上記例からわかるように有機E-L材料は有機リガンドを有する配位化合物を含む。本発明のTFT-E-Lデバイスは2nSのような純粋な無機材料を含まない。

【0042】次のプロセス段階ではE-L陽極84はデバイスの表面上に堆積される。E-L陽極はどのような導電性の材料でも良いが、好ましくは4eV以下の仕事間数を有する材料で作られる(Tanaka等のアメリカ国特許第4,885,211号を参照)。低い仕事間数材料は陽極に好ましい。何故ならばそれらは電子移動層内に容易に電子を放出するからである。最も低い仕事間数の金属はアルカリ金属であるが、しかしながらそれらの空気中の不安定性はそれらの使用をある条件下で実験的でなくしている。陽極材料は典型的には化学蒸着により堆積さ

れるが、他の適切堆積技術も適用可能である。E-L陽極に対して特に好ましい材料は10:1(原子比で)マグネシウム-銀合金であることが見いだされた。好ましくは陽極は表示パネルの全表面にわたる連続層として適用される。他の実施例ではE-L陽極は有機電子注入及び移動帯に隣接した低い仕事間数の金属のより低い層からなり、低い仕事間数の金属をオーバーレイし、低い仕事間数の金属は酸素及び湿度から保護する保護層とからなる。選択的にバッベーション層はE-L陽極層上に適用される。典型的には陽極材料は透明であり、陰極材料は不透明であり、それにより光は陽極材料を通して透過する。しかしながら代替実施例では光は陽極よりもむしろ陰極を等して放射される。この場合には陰極は光透過性であり、陽極は不透明である。光透過と技術的伝導性の実際的なバランスは典型的には5-25nmの範囲の厚さである。

【0043】本発明による薄膜トランジスタを製造する好ましい方法を以下に説明する。第一段階では200±20オングストローム厚さのアモルファスシリコン膜

13

は1023mTorrのプロセス圧力で反応性ガスとしてシランと共にLPCVDシステムないで550度Cで堆積される。この次にアモルファシリコン膜を多結晶膜に結晶化するために真空中で550度Cで72時間低温アニールする。それからポリシリコンアイランドはプラズマ反応器内でSF<sub>6</sub>とフレオン12の混合物と共にエッチャングにより形成される。ポリシリコンアイランド上で能動層は1000±20オングストロームPECVD-SiO<sub>x</sub>ゲート誘電層を堆積される。ゲート誘電層は350度Cで18分間450KHzの周波数で200Vの電力レベルで0.8Torrの圧力でプラズマ反応器内で5/4のN<sub>2</sub>O/SiH<sub>4</sub>比で堆積される。

【0044】次の段階ではアモルファシリコン層はPECVDゲート絶縁層上に堆積され、第一の段階に対する上記と同じ条件を用いて多結晶シリコンに変換される。フォトレジストは適用され、第二のポリシリコン層は続くイオンインプラント段階に対する自己整列構造を形成するようエッチャングされる。第二のポリシリコン層は好ましくは約3000オングストローム厚さである。

【0045】イオンインプラントはソース、ドレイン、ゲート領域を同時にドープするために $2 \times 10^{11}/\text{cm}^2$ の線量で120KeVでビ素でドーピングすることにより実施される。ドーパントの活性化は窒素雰囲気中で600°Cで2時間実施される。次の段階では5000オングストローム厚さの二酸化シリコン層が従来技術の低温法で堆積される。アルミニウム接点は物理的蒸着により形成され、400度Cで13分間形成ガス(10%H<sub>2</sub>、90%N<sub>2</sub>)内で焼結される。

【0046】最終的に薄膜トランジスタの水素バシベーションは電子サイクロotron共鳴反応器(ECR)内で実施される。ECR水素プラズマ露出はマイクロ波レベル900W、周波数3.5GHzで $1.2 \times 10^{-1}\text{Torr}$ の圧力でおこなわれた。水素バシベーションは300度Cの基板温度で15分間なされる。この過程は低圧値電圧と高効率キャリア移動度と優秀なオン/オフ比を有する薄膜トランジスタで生ずる。

【0047】本発明の特性の例として以下のTFT-ELパネルに対する駆動要求を考える：

行の数	= 1000	
列の数	= 1000	
画素寸法	= 200μm × 200μm	
E-L充填係数	= 50%	
フレーム時間	= 17ms	
行休止時間	= 17μs	
平均輝度	= 20fL	
E-L画素電流	= 0.8μA	
デュティサイクル	= 100%	
E-L電力源	= 10V rms	

これらの駆動要求はTFT及び記憶コンデンサに対する以下の特性により適合される：

14

TFT1  
 ゲート電圧 = 10V  
 ソース電圧 = 10V  
 オン電流 = 2μA  
 オフ電流 =  $10^{-11}\text{ A}$   
 TFT2  
 ゲート電圧 = 10V  
 ソース電圧 = 10V  
 オン電流 =  $2 \times E\text{-L画素電流}$   
 = 1.6μA  
 オフ電流 = 1nA  
 記憶コンデンサ  
 大きさ = 1pf

TFT1に対するオン電流要求はTFT2をオンするために適切な電圧(10V)に対して行休止時間(17μs)中に記憶コンデンサを充電するのに充分大きいことである。TFT1に対するオフ電流要求はフレーム時間(17ms)中のコンデンサ(及びTFT2ゲート)上の電圧降下が2%以下であるために充分小さいことである。

【0048】TFT2に対するオン電流はE-L画素電流の2倍であり、1.6μAである。この2倍の係数は動作と共に有機E-L画素の徐々の劣化に対する補正のための適切な駆動電流を許容するためである。TFT2のオフ電流はパネルのコントラストに影響する。1nAのオフ電流は点灯されたE-L画素と点灯されないそれとの間の500倍以上のオン/オフコントラスト比を提供する。パネルの実際のコントラスト比はより低く環境照度要因に依存する。

【0049】400cm<sup>2</sup>のフルページパネルに対してE-L画素単独による電力要求は約4ワットである。  
 電力 =  $400\text{cm}^2 \times 10\text{V} \times 0.001\text{A/cm}^2$   
 = 4ワット

この電力消費はTFTによる電力消費を越える。TFT2はE-L画素と直列である故にTFT2を構成するどのようなソースードレイン電圧降下もTFT2内の実質的な電力損失を生ずる。5ボルトのソースードレイン電圧を仮定すると、TFT2での全電力損失は2ワットである。TFT1に対する電力消費は $1000 \times 1000$ パネルに対して1ワットより大きくなるように推定される。行(ゲート)駆動に対して必要な電力は数十ミリワットのオーダーであって無視可能であり、列(ソース)駆動に対する電力は0.5ワットのオーダーである。

(S. MorozumiのAdvances in Electronics and Electron Physics, P. W. Hawkes編集, Vol. 77, Academic Press, 1990を参考)。斯くてフルページTFT-ELパネルに対する全電力消費は約7ワットである。現実的には平均電力消

費はもっとより小さい。何故ならばELスクリーンは平均的には100%使用されないからである。

【0050】本発明のTFT-ELパネルはTFT-LCDに対する電力要求に関して2つの重要な利点を有する。第一にTFT-EL電力要求は白黒又は同様なルミネセンス効率を有するカラー材料で供される多色であるかに比較的独立である。対照的にTFT-LCDカラーパネルは白黒に比べてはるかに高い電力を要求する。何故ならば透過係数はカラーフィルター配列によるカラー化されたパネル内で大幅に減少するからである。第二にLCDパックライトはスクリーン利用係数に無関係に一定でなければならないことである。これに対してTFT-EL電力消費はこの利用係数に高度に依存する。

【0051】平均電力消費は更に小さい。何故ならばELスクリーンの100%以下は典型的な応用ではどのような所定の時間でも放射するからである。本発明は好ましい実施例を特に参照して詳細に説明されているが種々の変更及び改良は本発明の精神及び範囲内で有効である。

【0052】

【発明の効果】本発明のTFT-有機ELデバイスの実際のパネル構成と駆動配置の幾つかの重要な利点は以下の通りである：

1) 有機ELパッドと陽極の両方は連続した層である故に固素解像度はTFTの特性大きさと関連した表示TODパットによりのみ決定され、ELセルの有機化合物又は陽極と独立である。

2) 陽極は連続であり、全ての画素に共通である。それは画素の解像力に対してパターン化を必要としない。故に2電子方式での陽極をパターン化する困難は除去された。

3) スキャン行の数はアドレス及び励起信号が分離されるのでフレーム周期内の短い行休止時間によりもはや制限されない。各スキャン行は100%デューティ係数の近くで動作される。高解像度はスキャン行の多数が均一な強度を維持する間に表示パネル内で用いられる。

4) 有機EL素子の電導性は増強される。何故ならばそれは100%デュティ係数で低電流密度(1mA/cm<sup>2</sup>)及び電圧(5V)で動作するからである。\*

\* 5) EL素子を駆動するために必要とされる共通陽極と低電流密度を用いる故にバスに沿ったIR電位低下は顕著ではない。故にパネルの均一性はパネルの大きさにより顕著に影響されない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】駆動マトリックス4電子TFT-ELデバイスの概略図を示す。

【図2】本発明の4電子TFT-ELデバイスの平面図である。

10 【図3】図2の線A-A'に沿った断面図である。

【図4】イオンインプラントに対する自己整列TFT構造を形成するプロセスを示す線A-A'に沿った断面図である。

【図5】薄膜トランジスタのソースとドレイン領域に対するバシベーション酸化層の堆積と接触切断を開口するプロセス段階を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図6】アルミニウム電極の堆積を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図7】表示陽極と表示陽極の表面から部分的にエッチングされたバシベーション層との堆積を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図8】エレクトロルミネセンスと陽極の堆積の段階を示す線A-A'に沿った断面図である。

【図9】図2の線B-B'に沿った断面図である。

#### 【符号の説明】

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> 薄膜トランジスタ

C<sub>1</sub> コンデンサー

EL エレクトロルミネセンス層

42 ゲート材料

44 シリコン層

46 ゲートバス

52 絶縁層

54, 56 接触孔

62, 72 電極材料

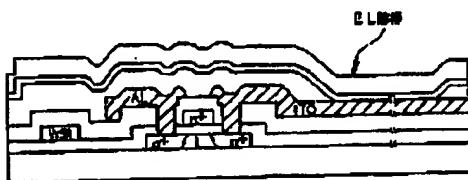
74 バシベーション層

76 テーパ付端

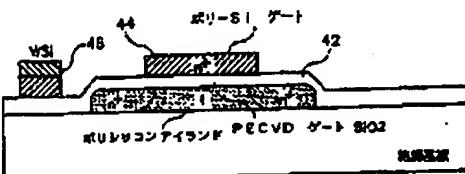
82 EL層

84 EL陰極

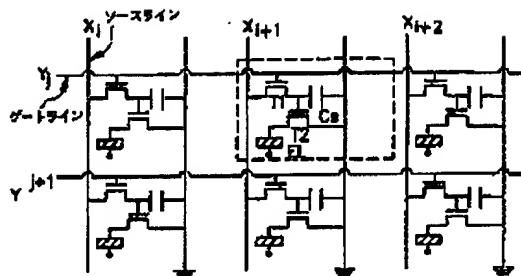
【図3】



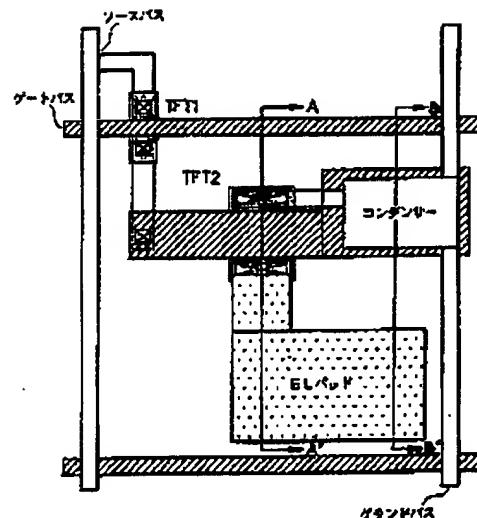
【図4】



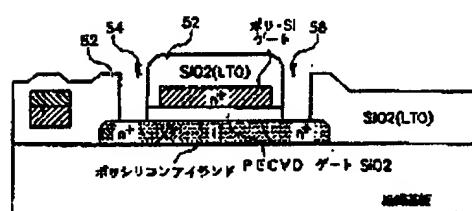
【図1】



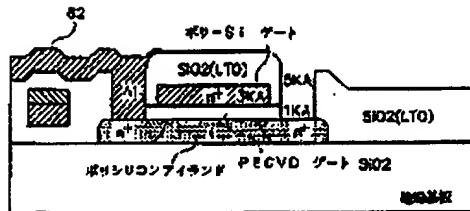
【図2】



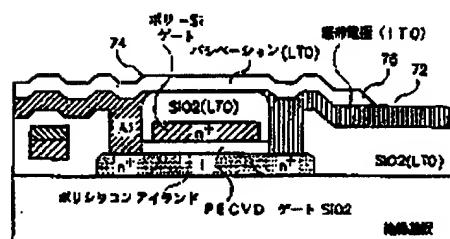
【図5】



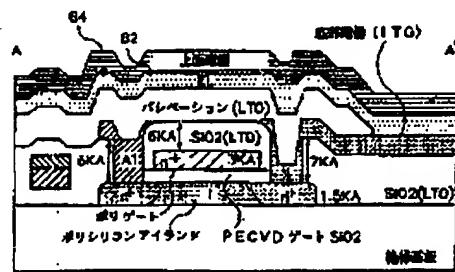
【図6】



【図7】



【図8】



[図9]

